

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-003249

(43)Date of publication of application: 09.01.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/68 C23C 14/50 C23C 16/44

C23C 16/50 C23F 4/00 H01L 21/302

(21)Application number: 01-136866

(71)Applicant: ULVAC CORP

(22)Date of filing:

30.05.1989

(72)Inventor: TANABE MASABUMI

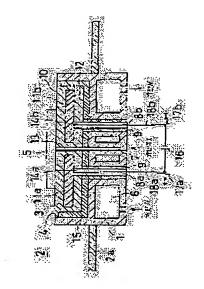
KIKUCHI MASASHI HAYASHI TOSHIO

(54) SUBSTRATE HOLDER

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the thermal conductivity between an electrostatic chuck electrode and a water—cooled electrode and keep substrate at a lower temperature by fixing the electrostatic chuck electrode, which comprises two sheets of ceramic insulating substrate and conductive patterns therebetween which are formed integrally by sintering, to the water—cooled electrode by metallic bonding.

CONSTITUTION: An electrostatic chuck electrode 3 comprises two conductive patterns 11a and 11b formed by depositing or applying such elements as Cu and Al to the inner face of front ceramic insulating substrate 10 of Al2O3, etc., sandwiched between ceramic insulating substrate 12, and sintered integrally. A cooling gas introduction hole 13 boring said electrode from the front to the rear is made. The electrostatic chuck electrode 3 is fit into the recess 4 of a water-cooled electrode 1 by metallic bonding 15 for integration and fixed. Therefore, electrostatically adsorbed substrate can be cooled with



the water- cooled electrode 1 and cooling gas at the same time, safely processing substrate liable to be damaged by heat.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-3249

@Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成3年(199	1)1月9日
H 01 L 21/68 C 23 C 14/50 16/44 16/50	R	7454-5F 9046-4K 8722-4K 8722-4K			
C 23 F 4/00 H 01 L 21/302	A B	7179-4K 8223-5F 李本語少	李寶士 首	· 音求項の数 2	(全4百)

②発明の名称 基板保持装置

②特 頭 平1-136866

②出 類 平1(1989)5月30日

⑩発 明 者 田 辺 正 文 神奈川県横浜市戸塚区原宿町768-6

回発 明 者 菊 池 正 志 神奈川県藤沢市長後1831

@発 明 者 林 俊 雄 神奈川県茅ケ崎市白浜町 6 - 25

②出 顋 人 日本真空技術株式会社 神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地

優代 理 人 弁理士 北村 欧ー 外3名

明知

1. 発明の名称 共板保持装置

- 2. 特許請求の範囲
- 2. 前記セラミック基板を A&O ので作成すると共に前記水冷電極をA&で作成し、 抜セラミック 基板の背面に Crの階と Cuの 階を順次形成したの ち型に Inの層を形成し、 抜水冷電極の前面に Inの層を形成し、 抜セラミック基板の背面を水冷電極の前面に低温の加熱により金風ポンディングすることを特徴とする結束項 1 に記載の基板保

持装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ドライエッチング装置、プラズマCVD装置、スパッタリング装置、イオン注入装置等の半導体製造装置に使用される基板保持装置に関する。

(従来の技術)

従来、上記の半導体製造装置に於いて、半導体基板を、真空室内に設けた水冷電極の前面に取付けた静電チャック電極に保持させ、該接板を冷却し作らこれにエッチング等の処理を施す ことが行なわれている。

波節電チャック電極は、例えばSI等の半導体を合成樹脂等の絶縁体で覆った構成を有し、これを水冷電極の前面に機械的に押しつけるか、 真空グリス或は有機系接着剤などにより接前面 に固定している。

(発明が解決しようとする課題)

該静電チャック塩極を機械的に水冷電極へ押

しつけた場合、両電極間に多少とも空間が生じ、 また接着剤等で固定した場合には熱伝導率の源 は接着剤等が介在するので、いずれの場合も両 電極間の熱交換効率が悪くない欠点がある。 更 上の基板の冷却効率が良くない欠点がある。 更 に、接着剤等を使用した場合、 真空中へ接着剤 等からガスが放出されるので、 例えばドライエ ッチング等の半導体型選択できるほす上にプラ ズマからの熱によって接着剤等が剥離する不都 合があった。

本発明は、上記の欠点、不都合を解決し、基板の良好な冷却が得られると共に放出ガスが少なくしかも熱的に安定して固着出来る基板保持装置を提供することを目的とするものである。(課題を解決するための手段)

本発明では、真空室内に設けた水冷電優の前面に、静電チャック電極を介して基板を静電吸着するようにしたものに於いて、映静電チャック電極を、 2 枚のセラミック絶録基板の間に導

電バターンを介在させると共に両セラミック 抱 録基板を貫通する冷却ガス導入孔を設けて一体 に旋結して形成し、これを金属ボディングによ り該水冷電極の前面に一体に取付けすることに より、前紀目的を達成するようにした。

この場合、前記セラミック基板を A&2 03 で作成すると共に前記水冷電極をA&で作成し、 该セラミック基板の背面に Crの層と Cuの層を照次形成したのち更に lnの層を形成し、 該水冷電極の前面に lnの層を形成し、 該セラミック基板の背面を水冷電極の前面に低温の加熱により金属ポンディングすることが好ましい。

(作用)

新電チャック電極の導電パターンに高圧追流 電圧を印加し、 装電極の板面に発生するが基本により処理されるべき基板を吸着する。 該基板 に例えばエッチングを施す場合、 冷却電極に ソードとなるように電圧を印加し、 該場の と適当なアノードとの間にプラズマ放電を発生 させて真空室内の不活性ガスをイオン化し、 話

板に突入するイオンによってエッチングが行な われる。

益板はエッチングにより発熱するが、鉄基板 を吸着する節電チャック電極は金属ポンディン グによって冷却水の循環する冷却電極に密着固 定されているので、静電チャック電極と冷却電 極との間の熱交換効率が良く、しかも静電チャ ック電極に貫通して設けられた冷却ガス導入孔 から基板に対して冷却ガスを吹き付け出来るの で、発熱する路板を冷たい静電チャック電極と の接触と冷却ガスの吹き付けとによって低い温 度に冷却することが出来る。また、金属ポンデ ィングによって取付けられた許選チャック電極 `は、プラズマから熱が作用しても容易に剥れる ことがなく、耐熱性も良好になり、水冷電極と の間の熱伝導性が大幅に向上し、前記冷却ガス と共に冷却電極による冷却力が強力に作用する ので、茲板をより低温に維持出来る。

(実施例)

本発明の実施例を図面第1図に基づき説明す

ると、同図に於て符号(1) は真空窒(2) の 室壁 (2 a) に設けた M 製の水冷電極、 (3) は 技水冷電極(1) の前面に形成した凹部(4) 内に取付固定された静電チャック電極、 (5) は抜酢電チャック 電極 (3) の節電気により吸着され、ドライエッチング、 或はブラズマ C V D やスパッタリングの成股処理、 或はイオン注入等の処理が施されるシリコン等の基板を示す。

波水冷電極(1)は、その内部に冷却水が循環する冷却空間(6)を備えると共に内部を貫通する冷却ガスの流通孔(7)及び2本のリード線挿通孔(8a)(8b)を備え、抜リード線挿通孔(8a)(8b)にはセラミック絶録体からなる円筒(9)(9)を失々嵌着した。

ーン(11 a) (11 b) へのリード線の導孔(14 a) (14 b) を開孔して形成されるもので、水冷電極(1) の凹部(4) 内に金属ポンディング 45 により 旋静電チャック電極(3) を一体に取付け固定した。 その取付けに際して、水冷電板(1) の流通孔(7) 及びリード線神通孔(8 a) (8 b) を、静電チャック電極(3) の冷却ガス導入孔(3) 及び導孔(14 a) (14 b) に夫々合致させて取付けられる。

(発明の効果)

以上のように本発明によるときは、2枚のもちまっク絶録甚板間に違遠パターンを介でせて一体に旋結することにより形成した静電冷ではながではなりができないがある。 放出ガスが少なく 不範切をに取付けしたので、 放出ガスが少なく 不範切を記入させずに 甚板の処理を行なる、 河電板間 へ

にした。

(17 a) (17 b) とリード線 (18 a) (18 b) を介して接続される高圧直流電源である。

図示の装置をリアクティブイオンエッチング 袋裏に使用した場合の作動を説明すると、直流 電級(18から導電パターン(11a)(11b)に直流高型圧 を印加して都電チャック電板(3)の前面に静電気 を発生させ、そこに真空室(2)内に運び込まれる 共板(5)を静電吸着する。次いで流通孔(7)及び冷 却ガス導入孔口から冷却ガスを導入し、茲板(5) と前期チャック電極(3)との微少なすきまを介し て 真空 窓 (2) 内へと流す。 そして 水冷 電 極 (1) に エ ッチング電源から通常し、アノードとの間にブ ラズマを発生させると、茲板(5)がスパッタエッ チングされ、これに伴なって基板(5)が発熱する が、その熱の一部は許電チャック装置(3)から金 風ポンディング(19を介して水冷電極(1)へと流れ、 残りの熱は冷却ガス導入孔(3)からの冷却ガスに より無われる。

静電チャック電極を貫通して冷却ガスのガス導入孔を設けるようにしたので、静電吸着された 悲板を水冷電極による冷却と共に冷却ガスによっても冷却することが出来、熱により損傷し易い い な板を安全に処理することが出来る等の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の裁断例面図、第2図は基板と静電チャック電極の温度変化の線図、第3図は冷却ガス圧の変化に基づく基板の温度変化の線図、第4図は金属ボンディングの拡大断面図である。

(1) ··· 水冷電極、(2) ··· 漢空宝、(3) ··· 静電チャック 電極、(5) ··· 基板、(10 12 ··· セラミック 絶縁基板、 (11 a) (11 b) ··· 導電パターン、(3 ··· 冷却ガス導入孔、 (9 ··· 金属ポンディング

特 許 出 颁 人 日本英空技術株式会社 代 理 人 北 村 欣 — 外3名

特周平3-3249 (4)

